# 利用分米波测量岩样中的介电常数

王云山 刘业厚 王明吉

(大庆石油学院,黑龙江安达 151400)

作者根据电磁波中分米波在岩石中传播的原理,通过 HP875 3A 自动网络分析仪,测定岩样的 S 参数,利用 ε,的联 立方程,求解和获得被测岩样的介电常数(ε,),为区分油水层提供依据。

关键词 电磁波 分米波 介电常数 油水层 第一作者简介 王云山 男 53岁 副教授 理论物理

1 测量原理和技术

图 1 是 HP875 3A 自动网络分析仪测量系统的原理框图。由计算机控制切换开关 A、B 自动完成端口1和2的切换测量,以实现含岩样的同轴样品夹持器或同轴导波样品夹持器



图 1 HP875 3A 自动网络分析仪测量系统原理框图

的 S 参数自动测量,并自动完成 ε, 的计算、打印和绘制图表。图 2 是同轴线测量装置、波导测量装置和同轴样品夹持器结构、波导样品夹持器结构图。



图 2 样品夹持器结构及安装原理图



图 3 同轴样品夹持器测量原理及双端口 S 参数等效网络图

图 3 是 50 欧姆同轴样品夹持器(含样)测量原理图和双端口 S 参数等效网络图。 根据微波网络理论(吴万春,1981;Shen LC,1976),可以推导出 S<sub>11</sub>(ω)和 S<sub>21</sub>(ω)同反射 系数(Γ)和透射数(T)之间的关系为

式中 $\Gamma$ 是当被测样品无限长( $l = \infty$ )时Z。和Z,间的反射系数,且有

$$\Gamma = \frac{Z_{\bullet} - Z_{\bullet}}{Z_{\bullet} + Z_{\bullet}} = \frac{\sqrt{\frac{\mu_{r}}{\epsilon_{r}}} - 1}{\sqrt{\frac{\mu_{r}}{\epsilon_{r}}} + 1}$$
(2)

而 T 是在被测样品为有限长(l=d)时的透射系数,且有

$$T = \exp(-j\omega \sqrt{\mu\varepsilon} \cdot d)$$
$$= \exp(-j(\frac{\omega}{c})\sqrt{\mu_{r}\varepsilon_{r}} \cdot d)$$
(3)

由式(1)知,当我们测量  $S_{11}(\omega)$ 和  $S_{21}(\omega)$ 时,就可以计算出  $\Gamma$  和 T,即

$$\Gamma = K \pm \sqrt{K^2 - 1} \tag{4}$$

式中

$$K = \frac{[S_{11}^{2}(\omega) - S_{21}^{2}(\omega)] + 1}{2S_{11}(\omega)}$$

$$T = \frac{[S_{11}(\omega) + S_{21}(\omega)] - \Gamma}{1 - [S_{11}(\omega) + S_{21}(\omega)]\Gamma}$$
(5)

若由波导和带装线理论(瓦·杨森,1981)定义

$$\frac{\mu_{\rm r}}{\epsilon_{\rm r}} = (\frac{1+\Gamma}{1-\Gamma})^2 = X$$
$$\mu_{\rm r} \cdot \epsilon_{\rm r} = -(\frac{C}{\omega d} \ln (\frac{1}{T}))^2 = Y$$

那么

$$\mu_{\rm r} = \sqrt{X \cdot Y} \tag{6}$$
$$\epsilon_{\rm r} = \sqrt{\frac{Y}{X}}$$

(8)

当用波导样品夹持器时,由(6)式可以定义

$$\frac{1}{\Lambda^2} = \left(\frac{\varepsilon_r \cdot \mu_r}{\lambda_o} - \frac{1}{\lambda_c}\right)$$
$$= -\left(\frac{1}{2\pi d} \ln\left(\frac{1}{T}\right)\right)^2 \tag{7}$$

式中

$$\operatorname{Re}(\frac{1}{\Lambda}) = \frac{1}{\lambda_{g}}$$

于是

$$\mu_{\rm r} = \frac{1+\Gamma}{\Lambda(1-\Gamma)\left(\frac{1}{\lambda_{\rm s}^2} - \frac{1}{\lambda_{\rm c}}\right)}$$
$$\epsilon_{\rm r} = \frac{\left(\frac{1}{\Lambda^2} + \frac{1}{\lambda_{\rm c}}\right)\lambda_{\rm s}^2}{\mu_{\rm r}}$$

式中 $\lambda$ 是真空中的波长, $\lambda$ 是波导截止波长, $\lambda$ 是样品材料中的波长。 当采用同轴样品夹持器时,(8)式也同样适用,只是此时 $\lambda = \infty$ 。

2 实验结果及讨论

2.1 实验结果

在 800~1200MHz 范围内,选择 51 个频率采样点,由计算机控制自动网络分析仪逐点 测量 S 参数,处理数据,打印结果(约 15 分钟)。首先,用标准样品空气( $\epsilon_r=1+jo$ )和有机玻璃( $\epsilon_r=2.586+jo$ )标定仪器。然后取 10 块不同孔隙度( $\varphi$ :4.2~32%)的长 2.5cm 的岩样在 同轴样品夹持器中测量。实验结果表明,实部  $\epsilon'$  和虚部  $\epsilon''$  的相对误差均不大于 0.02。有少数数据点漂移,在测量曲线中出现波纹,如图 4(a)所示。随着频率增高,测量呈下降趋势,这反映了一般性规律。



2.2 测量精度探讨

测量误差主要来源于 S<sub>11</sub>(ω)和 S<sub>21</sub>(ω)的测量过程。首先是样品结构设计和加工,由波导和带状线理论(瓦·扬森,1981)知,当样品长度为 λ<sub>8</sub>/4 时,ε,的测量误差有最小值。λ<sub>8</sub> 是样品材料中的波长。对于同轴样品夹持器为:

$$\lambda_{\mathbf{z}} = \operatorname{Re}\left(\frac{\lambda_{o}}{\sqrt{\varepsilon_{r} \cdot \mu_{r}}}\right) \tag{9}$$

式中心是真空中的波长。对于波导样品夹持器来说,考虑到散射特性,有

$$\lambda_{g} = \operatorname{Re}\left(\frac{1}{\sqrt{\frac{\varepsilon_{r}\mu_{r}}{\lambda_{o}^{2}} - \frac{1}{\lambda_{o}}}}\right)$$
(10)

由于样品长度的加工可以在±0.01mm之内,而由长度引起的误差约为长度误差的1/5,所 以由长度引起的误差是很小的。因此,要特别注意样品的形状和内、外导体的吻合。其次,内、 外导体间的空隙引起的误差,在基本保证标定平面平行时,由空隙引起的误差,可以通过 Shen(1976)提出的理论得到很好的修正,即

$$\epsilon_{2(spp)} = \frac{\ln (\frac{b}{a})}{2\pi\omega(\frac{Z_c}{K_L})}$$

$$\epsilon_{c2} = \frac{\ln \left(\frac{b'}{a'}\right) / \ln \left(\frac{b}{a}\right)}{\frac{1}{\epsilon_{c_2(app)}} - \frac{\ln \left(\frac{a'}{a}\right)}{\epsilon_{c_1} \ln \left(\frac{b}{a}\right)} - \frac{\ln \left(\frac{b}{b'}\right)}{\epsilon_{c_3} \ln \left(\frac{b}{a}\right)}}$$

式中:a'、b'是样品内、外半径;

a、b 是内导体外半径和外导体内半径;

 $K_L$ , $Z_e$ 分别是岩样与同轴线间存在空隙时同轴线的传播常数和特性阻抗;

 $\varepsilon_{2(app)}$ 是 a=a', b=b' 时视介电常数;

ε.2是修正后样品中的介电常数;

ε<sub>c1</sub>、ε<sub>c3</sub>是空隙中的介电常数,一般等于空气的介电常数 经修正后,测量曲线光滑了。如图 4(b)所示。

### 3 结束语

本实验方法用于岩石材料的测量是可行的,并可以用于相对高损耗(tand>0.1)的材料 和吸收材料的测量。对于低损耗(tand<0.01)的材料,合理的选择谐振腔,也可以应用。

(收稿日期:1991 年 9 月 16 日)

#### 参考文献

#### 1 吴万春.集成固体微波电路.北京:国防工业出版社,1981

2 Shen L C. Transmission-Line Model of an Insulated Antenna With a Two-Layer Eccentric Insulator. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 1976

## ON THE MEASUREMENTS FOR THE DIELECTRIC CONSTANTS OF ROCKS BY DECIMETRIC WAVE

Wang Yunshan Liu Yehou Wang Mingjie

(Daqing Petroleum College)

#### Abstract

Based on the decimetric wave of electric magnetic wave propagating in rocks, the authors measured the S parameters in rock samples on a HP875 3A automatic network analyzer and acquired the dielectric constants( $\varepsilon_r$ ) of the measured rock samples through the simultaneous equations of  $\varepsilon_r$  in order to provided a basis for distinguishing oil layers from water layers.